## PRODUCTION OF MAGNETO-OPTICAL RECORDING MEDIUM

Patent Number:

JP6158281

Publication date:

1994-06-07

Inventor(s):

SHIMIZU YOSHIMASA; others: 01

Applicant(s):

SHIN ETSU CHEM CO LTD

Requested Patent:

☐ JP6158281

Application

JP19920337963 19921125

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C14/20; C23C14/06;

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE:To provide the process for production of the magneto-optical recording medium which lessens the reflectivity distribution in its circumferential direction.

CONSTITUTION: This process for production of the magneto-optical recording medium by using a plastic substrate consists in vacuum evacuating the inside of a vacuum chamber in which the substrate is put just before film formation until the vacuum degree therein attains <=3.5X10<-7>Torr, then forming a recording film in such film forming chamber and confining the reflectivity distribution thereof to <=2%.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-158281

(43)公開日 平成6年(1994)6月7日

 (51) Int Cl.5
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 C 2 3 C 14/20 14/06 14/06 14/06 14/06 G 1 1 B 11/10 A 9075-5D
 9271-4K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号 特願平4-337963 (71)出願人 000002060 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (72)発明者 清水 佳昌 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社精密機能材料研究所内 (72)発明者 福島 慎泰 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社精密機能材料研究所内 (74)代理人 弁理士 山本 亮一 (外1名)

## (54) 【発明の名称】 光磁気記録媒体の製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 本発明はその周周方向での反射率分布を少なくした光磁気記録媒体の製造方法の提供を目的とするものである。

【構成】 本件による光磁気記録媒体の製造方法は、プラスチック基板を用いた光磁気記録媒体の製造方法において、基板が成膜直前に入れられる真空室内部の真空度を 3.5×10<sup>-7</sup> Torr以下になるまで真空排気した後、成膜室で記録層を成膜し、その反射率分布を 2 %以下とすることを特徴とするものである。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】プラスチック基板を用いた光磁気記録媒体の製造方法において、基板が成膜開始の直前に入れられる真空室内部の真空度を3.5×10°Torr以下になるまで真空排気した後、成膜室で記録層を成膜し、その反射率分布を2%以下とすることを特徴とする光磁気記録媒体の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光磁気配録媒体の製造方 10 法、特には同一ディスク内さらには異なるロット間で、 反射率、配録再生特性のばらつきの少ない光磁気配録媒 体の製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年情報化社会の進展にともなって、高密度、大容量の記録媒体が要求されていることから、情報の書き換えが可能である光磁気ディスクが注目されているが、この光磁気記録媒体はポリカーボネート樹脂などのプラスチックからなる基板上に誘電体膜、記録膜、反射膜を順次成膜したものが一般的なものとされている。しかし、この基板材料は吸湿性があるために、通常の環境下で保管すると大気中の湿気を吸収するので、この基板に記録膜などを成膜するときには基板を真空中に1~2時間放置するか、80℃程度に加熱して基板に含まれている水分を予め放出させて脱ガスすることが必要とされる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】他方、この光磁気記録媒体を構成する記録膜としてはTbFeCo膜のような希土類と鉄族の非晶質合金が用いられているが、このものは化学的に活性であるために酸化され易いという欠点がある。そのため、この記録膜を基板上に成膜するときに、乾燥、脱ガスされた基板を大気中にさらすと、この基板にすみやかに水分が取り込まれるために、そのままで記録膜を成膜すると基板に取り込まれた水分が成膜室内に放出されるために、記録膜が酸化され、これによってその反射率が変化したり、一枚のディスク内で反射率の値に分布が生ずるという問題点が発生する。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような不利、問題点を解決した光磁気記録媒体の製造方法に関するものであり、これはプラスチック基板を用いた光磁気記録媒体の製造方法において、基板が成膜開始の直前に入れられる高真空室内部の真空度を 3.5×10<sup>-7</sup> Torr以下になるまで真空排気したのち、成膜室で記録層を成膜し、反射率分布を2%以下とすることを特徴とするものである。

【0005】すなわち、本発明者らは同一ディスク内、 異なるロット間での反射率、記録再生特性のばらつきの 少ない光磁気記録媒体を製造する方法について種々検討 50

した結果、ポリカーボネート樹脂からなる基板上にスパッタリング法などで配録膜などを成膜するときにはこの基板を真空室内で真空状態に保持するのであるが、この真空度を 3.5×10<sup>\*</sup>Torr以下の高真空とすれば一枚のディスク内での反射率のばらつきを小さく抑えることができることを見出し、この反応条件などについてさらに検討を加えて本発明を完成させた。以下にこれをさらに詳

[0006]

述する。

【作用】本発明は光磁気記録媒体の製造方法に関するもので、これはプラスチック基板を用いた光磁気記録媒体の製造方法において、基板が成膜開始の直前に入れられる高真空室内部の真空度を 3.5×10<sup>-7</sup>Torrになるまで真空排気したのち、成膜室で記録層を成膜し、反射率分布を2%以下とすることを特徴とするものであるが、これによれば同一ディスク内で反射率分布が少なく、また異なるロット間でも反射率分布の小さな光磁気記録媒体を容易に製造することができるという有利性が与えられる。

【0007】本発明は光磁気記録媒体の製造方法に関するものであるが、この製造工程はまず、ボリカーボネート樹脂などからなるプラスチック基板を90℃に設定されているオープン内で1時間以上脱ガスしたのち、オープンから取り出してディスクキャリアに取りつけ、ついでこれを真空排気室(ローディングチャンバー)に入れる。その後、このディスクキャリアはローディングチャンバー内で真空排気されたのち、成膜室に送り出され、この成膜室で通常の成膜工程と同様に、このプラスチック基板の上に第1の誘導体層としての窒化けい素膜、配録膜としての希土類と鉄族の非晶質合金、例えばTbFeCo膜、第二の誘電体層としての窒化けい素膜、反射膜としてのAl合金膜などがスパッタリング法などで成膜されて光磁気記録媒体とされる。

【0008】しかし、この場合、成膜開始前のローディングチャンパー内の到達真空度を種々変更して光磁気記録媒体(光ディスク)を作成してその同一ディスク内での反射率分布を測定したが、この反射率の測定は通常の光ディスク評価装置を用いて、ディスクを1,800rpmで回転させた状態で、光ヘッドを半径24mmの位置にトラッキングさせて行ったが、円周方向にあるセクター25個のうち12個のセクターについて反射率を測定し、最大の反射率の値をRmax、最小の反射率の値をRminとしたときの反射率のばらつき△R/Rを(Rmax-Rmin)/Rmax+Rmin で定義した。

【0009】これにもとづいて到達真空度が $1 \times 10^{-6}$  To  $1 \times 10^{-7}$  To  $1 \times 10^{-6}$  To

1.8 %となり、結果においては 3.5×10<sup>-7</sup>Torr以下とす ればこの反射率を2%以下とすることができることが見

【0010】なお、真空ポンプでローディングチャンパ ーを排気する場合の真空度は、チャンパーの容量、真空 ポンプの性能、排気時間によって決定されるので、チャ ンパー容量が小さく、真空ポンプの排気速度が大きい場 合には短時間で高真空まで排気できるので生産性の面か らは有利とされるが、本発明の場合にはこれは 3.5×10 ってもよい。

## [0011]

【実施例】つぎに本発明の実施例をあげる。

#### 実施例

直径が86㎜φで厚さが 1.2㎜であり、トラッキンググル ープを設けたポリカーポネート製の基板を90℃に加熱さ れているオープン中に1時間放置して基板の内部に取り 込まれていたガス(主に水分)を十分に排出させた。つ いで、この基板を大気中に取り出してディスクキャリア に装着し、これをローディングチャンパー内に入れ、真 20 空排気を行なってこの真空度を 3.5×10<sup>-7</sup> Torrにした。 【0012】つぎにこの真空度においてこの基板上にマ

グネトロンスパッタリング法によって第一の誘電体膜と

しての窒化けい素層(膜厚30nm)、TbFeCoからなる配録 層(膜厚13nm)、第二の誘電体膜としての窒化けい素層 (膜厚30nm) および反射膜としてのアルミニウム層(膜 厚60nm) を順次成膜して光磁気配録媒体を作り、このも のの記録膜層における反射率分布をしらべたところ、こ れは2%以下でロット間でもその値のばらつきの抑制で きることが確認された。

#### [0013]

【発明の効果】本発明は光磁気記録媒体の製造方法に関  $^{-7}$ Torrまで排気できるものであればどのようなものであ10 するものであり、これは前記したようにプラスチック基 板を用いた光磁気記録媒体の製造方法において、基板が 成膜開始前に入れられる真空室内部の真空度を 3.5×10 - Torr以下になるまで真空排気した後、成膜室で記録層 を成膜し、その反射率分布を2%以下とすることを特徴 とするものであるが、これによれば得られる光磁気記録 媒体の同一ディスク内での反応率分布が少なく、また異 なるロット間での反射率分布も少ないものとすることが できるという有利性が与えられる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】光磁気記録媒体の基板上に記録層などを成膜す るときのローディングチャンパーの到達真空度(Torr) と得られた光磁気記録媒体の円周方向の反射率分布との 関係グラフを示したものである。

[図1]

